Search Notes



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent Under Reexamination
10592025	LEE ET AL.
Examiner	Art Unit
DENE QUEST	3728

SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner			
206	219, 221, 222, 568, 528, 532, 445	9/15/2009	DQ			
215	2, 288, DIG 8	9/15/2009	DQ			
220	520, 521	9/15/2009	DQ			
222	80, 83, 532, 536, 525, 138, 145.1, 541.1	9/16/2009	DQ			
426	86	9/21/2009	DQ			
220	502, 521, 522	5/04/2010	DQ			
215	6	5/03/2004	DQ			
222	145.5	5/03/2010	DQ			
206	219, 222	4/30/2010	DQ			

SEARCH NOTES			
Search Notes	Date	Examiner	
Inventor Search	9/15/2009	DQ	
Plus Search	9/15/2009	DQ	
East Search	9/15/2009	DQ	
Stephen Garbe	9/21/2009	DQ	
Frederick Nicolas for Search in 222	9/24/2009	DQ	
Geg Pickett	4/23/2010	DQ	
Niki Eloshway for Search in 220 and 215	4/30/2010	DQ	
East Search	5/03/2010	DQ	
Interference Search	5/04/2010	DQ	

	INTERFERENCE SEARCH				
Class	Subclass	Date	Examiner		
206	219, 221, 222, 568, 528, 532, 445	5/04/2010	DQ		
215	2, 288, DIG 8, 6	5/04/2010	DQ		
220	502, 520, 521, 522	5/04/2010	DQ		
222	80, 83, 532, 536, 525, 138, 145.1, 541.1, 145.5	5/04/2010	DQ		